Finite element analysis for czochralski growth process of sapphire single crystal

S.J. Lim, H.Y. Shin, J.H. Kim and J.I. Im[†]

Simulation Center, Business Support Div., KICET, Seoul 153-801, Korea

(Received September 27, 2011)

(Revised October 4, 2011)

(Accepted October 7, 2011)

Abstract Recently sapphire crystals are used in LED applications. The Czochralski (CZ) growth process is one of the most important techniques for growing high quality sapphire single crystal. A successful growth of perfect single crystals requires the control of heat and mass transport phenomena in the CZ growth furnace. In this study, the growth processes of the sapphire crystal in an inductively heated CZ furnace have been analyzed numerically using finite element method. The results shown that the high temperature positions moved from the crucible surface to inside the melt and the crystal-melt interface changed to the flat shape when the rpm was increased. Also the crystal-melt interface shape has been influenced by the shoulder shape of the grown crystal during the initial stage.

Key words Sapphire, Czochralski process, FEM, Crystal-melt interface, rpm, Shoulder

사파이어 단결정의 초크랄스키 성장공정에 대한 유한요소분석

임수진, 신호용, 김종호, 임종인[†]

한국세라믹기술원 기업지원본부 시뮬레이션센터, 서울, 153-801

(2011년 9월 27일 접수)

(2011년 10월 4일 심사완료)

(2011년 10월 7일 게재확정)

요 약 최근 사파이어 결정은 LED 응용부품에 사용되고 있고, CZ 성장공정은 고 품질의 사파이어 단결정을 성장시키기 위한 중요한 기술중의 하나이다. 고 품질의 단결정을 성장하기 위해서는 CZ 성장로 내부의 열 및 질량 전달현상의 제어가 필요하다. 본 연구에서는 유도 가열된 CZ 성장로에 대한 사파이어 결정의 성장공정을 FEM을 사용하여 수치적으로 분석하였다. 본 연구의 결과, 성장로의 rpm이 증가함에 따라 고온부는 도가니 표면에서 용액의 내부로 이동하고, 고-액 계면은 평편한 형태로 변화되는 것으로 분석되었다. 또한 성장된 결정의 고-액 계면은 초기에 형성된 결정의 shoulder 형상에 의해서도 영향을 받는 것으로 나타났다.

1. 서 론

최근 LED 기관용 주목을 받고 있는 사파이어 단결정 (Al_2O_3)은 hexagonal 결정구조를 가지고 있고, 결정면 방위에 따라 다양한 용도로 사용되고 있다. 사파이어의 c 결정면은 LED기관용으로, a 결정면 등은 LCD 및 광학용, 내화학용 등으로 사용되고 있다. 이러한 사파이어 단결정의 성장기술로는 Bridgman법, CZ(Czochralski)법, Kyropoulos법, EFG(Edge-defined Film-fed Growth)법,

HEM(Heat Exchange Method) 등 다양한 기술이 적용되고 있다[1].

CZ 성장법은 용액에서 단결정을 성장시켜 수직으로 인상하므로 c축으로 배향된 실린더형 사파이어 단결정을 대량 성장시킬 수 있는 중요한 기술중의 하나이다. 용액을 성장로 내부의 실린더형 도가니에 위치시키고, RF 유도가열 방식으로 용점 온도이상으로 가열시킨다. 단결정의 품질은 성장로 내부의 열 이력 및 물질 전달 현상과 아주 밀접한 관계가 있고, 고품질의 단결정을 제조하기 위해서는 이들 현상에 대한 제어가 아주 중요하다.

CZ 성장로 내부의 열의 대류 및 전도, 복사현상은 결정성장 공정의 열이력 특성에 직접적인 영향을 미친

[†]Corresponding author

Tel: +82-2-3282-2491

Fax: +82-2-3282-7801

E-mail: jongin@kicet.re.kr

다. 또한 열이력 특성은 성장로의 형상 및 열원 위치, 도가니 및 단열체의 배치 등 많은 요인에 의하여 많은 영향을 받는다[2, 3]. 그러므로 사파이어 CZ 성장공정을 잘 제어하기 위해서는 단결정이 성장되는 전 공정에 대한 열원 및 열/물질 전달 현상에 대한 분석이 필수적이다.

지금까지 실리콘 등 단결정에 대한 CZ 성장공정에 대한 수치 해석은 많이 보고 되었지만, 사파이어 CZ 결정 성장공정에 대한 시뮬레이션은 거의 이루어지지 않았다. 최근에 Tavakoli[2] 및 Lu 등[3]은 사파이어 CZ 결정 성장공정 중 열 전달 및 유체 유동, RF 코일 위치 영향 등을 2차원 수치해석으로 성공적으로 분석하였다고 보고하였다. 이들 연구는 RF 유도 가열의 CZ 결정 성장공정을 해석한 것으로는 큰 의미가 있지만, 실제적인 사파이어 CZ 결정 성장공정에 적용하기에는 다소 부족하다고 판단된다.

본 연구에서는 실질적인 사파이어 성장에 적용하기 위하여 전체 CZ 성장공정을 FEM을 사용하여 수치적으로 분석하고자 하였다. 이를 위하여 RF 방식의 실제 CZ 성장로 전체를 모델링하고, 단결정의 성장 초기부터 말기까지 열 유동특성 및, 단결정의 형상 등을 분석하고자 하였다. 또한 CZ 성장공정 중 RPM 및 성장된 결정의 shoulder 형상이 성장중인 결정의 고-액 계면의 형상에

어떠한 영향을 미치는지 분석하고자 하였다.

2. 수치해석 모델

사파이어 CZ 성장로는 Fig. 1에 나타난 바와 같이 RF 유도 코일 및 단열체, 도가니, 용액, 결정, 지지부 등으로 구성되어 있다. CZ 성장로를 수치해석 하기 위해 내부는 진공 중이라 가정하였고, RF 유도 코일은 원형으로 배열되어 있다. 또한 사파이어 CZ 성장로의 유체 유동 및 열 전달은 축대칭으로 가정하여 해석한다.

RF 유도 가열의 경우, 모든 구성 재료는 등방성 비자성체이고, RF 코일의 전류 및 전압 분포는 균일하며 전자기장은 도가니 및 히터의 온도와는 무관하다고 가정하였다. RF 유도 가열에 대한 전자기장 지배방정식[2, 3]은

$$j\omega\sigma_c(T)\vec{A} + \nabla \times \left(\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{A} \right) = 0 \quad (1)$$

이고, j 는 conjugate, $\vec{A}$ 는 자기포텐셜 벡터, ω 는 각 주파수, μ_0 는 진공 투자율, σ_c 는 전기전도도를 의미한다. 그리고 이리듐(Ir) 도가니의 전기전도도는

$$\sigma_c(T) = \frac{1}{\rho_0(1 + \alpha_r(T - T_0))} \quad (2)$$

와 같이 나타내어 진다. 여기서 ρ_0 및 α_r 는 각각 실온에서의 전기저항 및 전기저항의 온도계수를 의미하고, T 및 T_0 는 각각 실제 온도 및 실온을 의미한다. 또한 AC 전류에 의한 Ir 도가니의 유도 가열 열량은(Q_{ind})은

$$Q_{ind} = \frac{1}{2} \sigma_d |\vec{E}|^2 \quad (3)$$

과 같이 표현되고, $\vec{E}$ 는 RF 코일의 자기장에 의해 유도된 전기장 포텐셜을 의미한다.

CZ 성장로 전체 시스템의 열 전달은 전도 및 복사에 의한 고체간의 열 교환 등에 의해 이루어지고, 이에 대한 지배방정식[4]은

$$\nabla \cdot (k \nabla T) - Q = 0 \quad (4)$$

와 같다. 여기서 Q 는 열원의 발생 총 열량, k 는 온도에 의존하는 열전도도를 의미한다. 그리고 고체 표면간의 복사 열 교환에 대한 지배방정식은 Stephan-Boltzman 법칙에 의해 다음 식과 같이 나타낼 수 있다.

$$Q^{out} = \epsilon C_{SB} T^4 + (1 - \epsilon) Q^{in} \quad (5)$$

여기서 Q^{out} 및 Q^{in} 은 각각 표면에서 방출 및 유입되는 복사 열이고, ϵ 은 방사도, $C_{SB}(= 5.67 \times 10^{-8} \text{ (W/m}^2\text{C}^4))$ 는 Stephan-Boltzman 상수를 의미한다. 그리고 특정 표면에 유입되

Fig. 1. Schematic diagram of the CZ growth system for the sapphire crystal [2, 3].

는 전체 복사열은 성장로의 디자인 및 모델에 따른 영향을 받는 분포인자를 곱하여 계산할 수 있다.

결정 및 용액을 포함하는 결정화 영역에서의 준안정 상태이고, 용액은 비압축성 Newtonian 유체로 가정하였으며, 용액의 내부 복사는 무시하였고, 용액의 표면은 편평하다고 가정하였다. 결정화 영역의 열 전달 및 물질 이동에 대한 지배방정식은 다음과 같다[2-4].

$$\nabla \cdot \vec{u} = 0 \quad (6)$$

$$\rho_l \frac{d\vec{u}}{dt} = -\nabla p + \nabla \cdot (2\nu_{\text{eff}} \vec{S} + \rho\beta(T_m - T))\vec{g} \quad (7)$$

$$\rho_l C_p \frac{dT}{dt} = \nabla \cdot (k_{\text{eff}} \nabla T) - \nabla \cdot \vec{Q}_r \quad (8)$$

여기서 ρ_l 는 용액의 밀도, $\vec{u}$ 는 속도, $\vec{g}$ 는 중력, p 는 압력, $\vec{Q}_r$ 은 복사열 벡터, β 는 열팽창계수, $\vec{S}$ 는 변위 속도 텐서, ν_{eff} 는 유효 동적 점도, C_p 는 비열, T 는 온도, T_m 는 사파이어의 용융 온도, $k_{\text{eff}} = k + \nu/P_r$ 은 유효 열전도도, $P_r = 0.9$ 는 터블런스 Prandtl 상수를 의미한다. 그리고 유도 가열된 도가니 및 결정, 나머지 고체 부분에 대한 지배방정식은 각각 다음과 같이 나타내어진다.

$$-\nabla \cdot (-k_{\text{cru}} \nabla T) - Q_{\text{ind}} = 0 \quad (9)$$

$$\rho_{\text{crystal}} C_{\text{crystal}} \vec{u}_p \cdot (\nabla T) - \nabla \cdot (k_{\text{crystal}} \nabla T) = 0 \quad (10)$$

$$-\nabla \cdot (-k_{\text{solid}} \nabla T) = 0 \quad (11)$$

여기서 ρ_{crystal} 및 C_{crystal} 는 각각 사파이어의 밀도 및 비열이고, $\vec{u}_p$ 는 결정의 성장 속도를 나타낸 것이다.

Fig. 2. Finite element model of the CZ growth system.

3. 결과 및 고찰

사파이어 CZ 성장로의 내부특성의 분석을 위해서는 RF 유도발열에 의한 내부 온도분포 및 용액 유동특성, 성장된 결정 형상 등에 대한 고려가 필요하다. 본 연구에서는 CZ 성장로의 열 유동특성 분석을 통해 사파이어 결정의 성장시 단계별 결정의 형상을 분석하였고, 결정

Table 1
Thermo-physical properties of the constitutional material for CZ growth system [Ref. 2-4]

Materials	Properties	Values
Sapphire	Melting temperature (K)	2323
	Density (kg/m ³)	Melt: 3,030/Crystal: 3,970
	Thermal conductivity (W/(m · K))	Melt: 3.5/Crystal: 17.5
	Specific heat capacity (J/(kg · K))	Melt: 1,430/Crystal: 1,260
	Latent heat (J/kg)	1,067,700
	Viscosity (Pa · s)	0.0475/Dynamic: 0.057
	Thermal expansion coefficient (1/K)	5.0e-6
	Emissivity	Melt: 0.33/Crystal: 0.869
Insulator	Density (kg/m ³)	3,500~6,000
	Thermal conductivity (W/(m · K))	0.048~1.8
	Specific heat capacity (J/(kg · K))	200~780
Ir crucible	Density (kg/m ³)	22,400
	Thermal conductivity (W/(m · K))	147
	Specific heat capacity (J/(kg · K))	130
RF coil	Density (kg/m ³)	8,930
	Thermal conductivity (W/(m · K))	384
	Specific heat capacity (J/(kg · K))	340

Table 2
Geometry and operating parameters used for the calculation

Parts	Properties	Values
Crucible	Height (mm)	170
	Inner radius (mm)	82
	Thickness (mm)	3
RF coils	Height (mm)	285
	Inner radius (mm)	180
	Thickness (mm)	15
Current	Frequency of RF coil (kHz)	8~10
Ambient temp.	(°C)	25

의 회전속도 및 shoulder 형상 등이 성장된 결정의 형상에 미치는 영향을 주는지 분석하였다.

본 연구에서 사용한 CZ 성장로 시스템에 대한 FEM 모델을 Fig. 2에 나타내었고, 성장로 시스템의 구성 부품에 대한 열 물성 및 구성부품의 형상, 가동 조건 등을 각각 Table 1과 2에 나타내었다. 사파이어 결정 성장 전 용액 높이는 285 mm이고, 성장된 결정의 직경은 100 mm 이었다.

RF 유도 가열에 의한 CZ 성장로의 전체적인 온도분포를 분석하고, 그 결과를 Fig. 3에 나타내었다. 여기에서 알 수 있듯이, 도가니 내부 온도는 RF 코일 전류에 의한 Ir 도가니의 발열 때문에 가장 높고, 단열재 외부는 열 전달이 차단되기 때문에 상대적으로 낮은 온도분포를 보이고 있다.

Fig. 4에는 사파이어 결정의 성장 단계별 온도분포 및 용액 유동특성, 결정의 형상 등을 분석한 결과를 나타내었다. 결정 성장 초기 경우, 용액은 약 2361~2422 K 사이로 도가니 근처 측면의 온도가 가장 높고, 바닥부가 가장 낮은 온도 분포를 가지고 있는 것으로 분석되었다. 이러한 온도분포 때문에 용액의 유동은 도가니 상부 측

Fig. 3. Simulated temperature distributions of the CZ growth system at the mid stage.

Fig. 4. Simulated crystal shape of the sapphire during the growth stage: (a) initial stage, (b) mid stage, and (c) final stage.

면에서 내부 방향으로 유동이 발생하는 것으로 나타났다. 성장 중기 경우, 용액 내부는 약 2328~2388 K 정도로 온도분포를 갖는 것으로 해석되었고, 용액은 시계 반대 방향으로 상부 및 하부에 두 개의 유동 패턴이 발생하는 것으로 분석되었다. 또한 성장된 결정은 약 2323~2292 K 정도의 온도 분포를 갖는 것으로 분석되었다. 결정 성장 말기 경우, 용액 및 성장 결정은 각각 약 2330~2367 K 정도 및 약 2323~2257 K 정도의 온도분포를 갖는 것으로 분석되었다. 즉 CZ 성장로 시스템을 이용하여 사파이어 단결정을 성장시킬 경우, 성장이 진행됨에 따라 용액 내부의 온도차는 감소하고, 성장된 결정 내부의 온도차는 증가한다. 또한 성장 초기에는 시계 반대방향의 커다란 열유동 패턴을 보이다가 성장 중기에는 두 개의 열

Fig. 5. Influence of the rpm on the crystal shape during the mid stage: (a) 1 rpm and (b) 10 rpm.

유동 패턴으로 분리되는 현상이 나타난다. 이러한 유동 패턴은 RF heter의 가열조건 및 성장로의 구조 등을 조정함으로써 제어가 가능할 것으로 판단된다.

사파이어 CZ 성장공정 중 결정의 회전속도를 1 rpm부터 10 rpm까지 변화시키면서 용액 및 결정의 내부 온도 분포 및 고-액 계면 모양을 분석한 결과를 Fig. 5에 나타내었다. 결정의 회전속도가 1 rpm에서 10 rpm으로 증가함에 따라 용융 melt 온도의 분포는 전체적으로 올라가고, 고-액 계면 근처에서 온도도 증가하는 것으로 분석되었다. 또한 결정의 회전속도가 증가함에 따라 고-액 계면의 모양도 round형에서 sharp한 flat형으로 변화되는 것으로 분석되었다. 또한 낮은 rpm에서는 많은 와류형상의 유동 패턴이 보이지만 결정의 회전속도가 6 rpm 이상이 되면 단일 형상의 유동 패턴으로 변경되는 것을 확인하였다. 이상의 결과를 종합하여 볼 때, 결정의 회전속도가 증가함에 따라 melt 및 결정 내부의 온도가 전체적으로 증가하게 된다. 또한 용액의 유동 속도 및 패턴이 변경되어 상대적으로 결정화 영역이 감소하기 때문에 결정의 고-액 계면의 모양도 round형에서 sharp한 flat형으로 변화되는 것으로 판단된다.

사파이어 CZ 제조공정 중 초기에 형성된 Shoulder 모양이 성장된 결정의 형상에 미치는 영향을 분석하고, 그 결과를 Fig. 6에 나타내었다. 여기에서 알 수 있듯이, Shoulder 모양을 flat한 형태에서 round한 형태로 변경함에 따라 melt 및 결정 내부의 온도가 약간 감소하는 것으로 분석되었고, 성장된 결정의 tail부도 좀 더 round한 형태로 변경되는 것으로 나타났다. 특히 flat한 shoulder에 의해 성장 결정의 중앙부의 sharp한 결정 tail이 round한 shoulder에 의해 제거될 수 있는 가능성이 있는 것으로 판단된다.

본 연구의 시뮬레이션 결과가 타당한지를 알아보기 위하여 CZ 성장공정 중기의 시뮬레이션 결과를 제작한 사

Fig. 6. Influence of the shoulder type on the crystal shape during the mid stage: (a) Flat type and (b) round type.

Fig. 7. Comparisons of the simulation results with the experiment results.

파이어 결정과 비교하여 Fig. 7에 나타내었다. 여기에서 알 수 있듯이, 실험 및 시뮬레이션 한 두 결정이 유사한 tail 형상을 가지고 있는 것을 확인 할 수 있었고, 본 연구의 시뮬레이션 기법은 사파이어 CZ 성장공정 분석에 유용하게 적용할 수 있다고 사료된다.

4. 결 론

사파이어 결정의 CZ 성장공정은 고품질의 사파이어 단결정을 성장시키기 위한 중요한 기술중의 하나이고, 고품질의 단결정을 성장하기 위해서는 CZ 성장로 내부의 온도분포 및 유동분포, 결정의 형상 등에 대한 제어가 필요하다. 본 연구에서는 유도 가열된 CZ 성장로에 대한 사파이어 결정의 성장공정을 FEM을 사용하여 수치적으로 분석하였다. 본 연구의 결과, 사파이어 결정의 성장이 진행됨에 따라 용액 내부의 온도 차이가 감소하여 유동 패턴이 하나에서 두 개로 분리되고, 성장된 결정의 내부 온도 차이는 증가하는 것으로 분석되었다. 또한 결정의 회전속도가 증가함에 따라 고온부는 도가니 표면에서 용액의 내부로 이동하고, 유동 패턴 및 유속이 변경되어 고-액 계면은 평편한 형태로 변화되는 것으로 분석되었다. 그리고 성장된 결정의 고-액 계면은 초기에 형성된 결정의 shoulder 형상에 의해서도 영향을 받는 것으로 나타났다. 그리고 시뮬레이션 결과를 실험적으로 성장한 결정의 형상과 비교하여 그 타당성 및 유용성을 확인하였다.

참 고 문 헌

- [1] R. Feigelson, "50 years of progress in crystal growth",

- J. Crystal Growth 264 (2004) xi.
- [2] M. Tavakoli, "Numerical study of heat transport and fluid flow during different stages of sapphire Czochralski crystal growth", J. Crystal Growth 310 (2008) 3107.
- [3] C. Lu, J. Chen, C. Chen, C. Chen, W. Hsu and C. Liu, "Effects of RF coil position on transport processes during the stages of sapphire Czochralski crystal growth", J. Crystal Growth 312 (2010) 1074.
- [4] S. Demina, E. Bystrova, V. Postolov, E. Eskov, M. Nikolenko, D. Mashanin, V. Yuferev and V. Kalaev, "Use of numerical simulation for growing high quality sapphire crystals by the Kyropoulos method", J. Crystal Growth 310 (2008) 1443.